EUROPEAN PATENT ("FICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60210826

PUBLICATION DATE

23-10-85

APPLICATION DATE

03-04-84

APPLICATION NUMBER

59067919

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR:

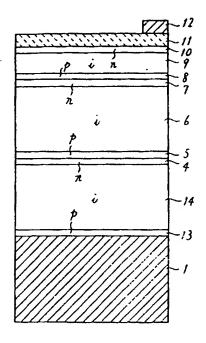
NAKAMURA GENSHIRO:

INT.CL.

H01F 31/04

TITLE

SOLAR BATTERY



ABSTRACT :

PURPOSE: To realize large absorption coefficient and high carrier mobility by fine crystallizing main excitaion carrier generating film layer which forms the junction lower than the third layer in the multilayer structure of amorphous semiconductor junction.

CONSTITUTION: The p type fine crystal SiGe film 13 and the i-type fine crystal SiGe film 14 are formed on a substrate 1. Next, the n type amorphous Si (a-Si: H) film 4, P type a-Si:H film 5, i type a-Si:H film 6, n type a-Si:H film 10 are stacked on said films. Since the films 13, 14 forming the lower layer of three- layer structure are set in the condition where the amorphous condition and fine crystal condition coexist, a large absorption coefficient, a high carrier mobility, improved carrier life time and a low optical gap can be realized at a time. Thereby, sensitivity becomes large even in the long wavelength region and the photo-electric conversion efficiency can be enhanced.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

99日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

砂公開特許公報(A)

昭60-210826

@Int_CI_*
H 01 F 31/04

識別記号

庁内整理番号 6969-5E

❸公開 昭和60年(1985)10月23日

- JE

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称 太陽電池

②特 関 昭59-67919

❷出 顧 昭59(1984)4月3日

正 明 伊丹市瑞原47

. 明 伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・ アイ研究所内

砂発明者 中村 源四郎

伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・エス・

アイ研究所内

卯出 期 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

ı i

1. 発明の名称

太陽電池

2. 特許請求の範囲

- (1) アモルフアス半導体扱合を少なくとも3層 有する多層構造の太陽電池において、光入射鋼か 5第3層目以降の上配接合を形成する主励起キャ リア発生旗層を微結晶化させたことを特徴とする。 太陽電池。
- (2) 微結晶化主助起キャリア発生膜層はアモルファス半導体膜層をフランシュアニール法でアニーリングしてないことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の太陽電池。
- (3) 鼓結晶化主助起キャリア発生膜層はアモルファス半導体膜層をレーサ光でアニーリングしてなる。ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の太陽電池。
- (4) 敬結晶化主励起キャリア発生政局のネシリコンとケルマニクムとの高品を用い、その他のアモルファン半導体政局にはシリコンを用いたこと

を特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第3項 のいずれかに記載の太陽電池。

- 3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

との発明は太陽電池に係り、特に Pa 接合を多層に有する太陽電池の光電変換効率の向上に関するものである。

〔従来技術〕

第1 図の高効率化を計つた従来の多層構造のアモルフアス太陽電池の構造を示す断面図で、(1)はステンレス領板、アルミニウム板、セラミック板などのいずれか1 つ、またはこれらの複合材料からなる基板、(2)は基板(1)の上に形成された P 形アモルフアスシリコン (以下「a-Si:H Jという。) 膜、(3)は・形アモルフアスシリコンゲルマニクム

消局場60-210826(2)

(以下「a-SiGe:H」という。) 原、(4) は n 形 a -Si:H 提 で、 原(2)。(3) かよび(4) はこの多層構造 太子の最下層部を構成し太陽光の長波長成分を担当する。(5) は p 形 a -Si:H 膜、(6) は i 形 a -Si:H 膜、(7) は n 形 a -Si:H 膜で、膜(6)。(6) かよび(7) は この多層構造 太子の中心部分を構成する。(8) は p 形 a -Si:H 膜、(9) は l 形 a -Si:H 膜で、膜(8)。(9) かよび(9) はこの多層構造 太子の表面側部分を構成する。(4) は反射防止を兼 なた透明導電膜、(4) は クリッド電極である。

QQ の a-SI:Hセルで、次に第2のユニツトセルは その表面餌の腹側。(9) および04)の盾の下にあり、 これを通過してきた先を利用する膜(5)。(6) および (7) の a - Si:H セルである。この a - Si:H セルの i 形 a - S1:H 膜(6)の 光学的 祭創帝編(以下「オブテ イカルギャップ亅という。)は 1.8 eV程度である ので、上配の2層セルでは、太陽光の長波長成分 を有効に利用しているとはいいがたい。そとでと の a-Si:Hよりオプテイカルギャップの小さい材 料 で長旋長光を利用する必要がある。 それがこの 案子の第3層目で、上の2層を透過してきた長波 長光を利用する膜(2), (3) および(4)の a - SiGe: H セ ルで、との a - SiGe : H セルの i 形 a - SiGe : H 膜 (3) のオブテイカルギャッブは、1.45eV 程度である。 この3つのセルを積層することによつて、広い波 長感度を持つと共に高い開放端尾圧を有する太陽 眼也となる。

ところが、従来の多層構造来子の第3層目に使用されている(形 a-SiGe:H 膜(3)のオプテイカルギャップは、1.45 eV 程度しかなく、最適の波長感

度のための 1.1 eV 程度には程達いので、太陽光の有効利用という点から今一歩の状態にある。これは、1形 a - SiGe: H 膜(3)のオプテイカルギャップを下げるためには、原中のGe 改度を高めるように成蹊すれば良いわけであるが、現在のプラズマでVD 広では、健中のGe 改度を高くすると、キャリアの移動度やライフタイム等の膜質が低下するという欠点があつた。

[発明の教験]

この発明は以上のような点に無みてなされたもので、アモルフアス半球体接合の多層構造にかいて、第3層目より下の接合を形成する主励起キャリア発生質腫を發結晶化することによって、大きな吸吸と、高いキャリアを動度と、改りないオブライフタイムと、低いオブテイカルギャップとを共に実践し、長波長秋でも感じれた。 大きな変換効率の高い太陽電池を提供するものである。

[発明の奥路例]

51、2 図はこの発明の一臭筋例の構成を示す断面

図で、第1図の従来例と同一符号は同等部分を示し、その重複説明は避ける。第2図にかいて、のはアルミニウム (A&)をドーパントとして形成されたり形数結晶 SiGe 膜、Wit I 形数結晶 SiGe 膜で、この原的およびいがこの突結例にかいて改良されたものである。

次に、この実施例の製造方法について説明する。例えば、ステンレス鋼板からなる芸板(1)上に ABを蒸漕し、この上に高機度 Ge のi形 a - SiGe: H膜をブラズマ CVD 法で成 膜し、これにフラッシュアニールを、 a - SiGe: Hが結晶化して、アモルファス状態と数結晶状態との中間的な状態が生じる条件で施すと、 AB は P 形ドーパントとして i 形層の中に拡散して、P 形微結晶 SiGe 膜(4) となる。され、残余の部分は i 形微結晶 SiGe 膜(4) となる。その上の膜(4) ~ 叫は従来同様ブラズマ CVD 法で形成する。

以上のようだ、との実施例では3層構造の最下層部を構成する膜は、00をアモルファス状態と数 超晶状態とが流在する状態にしたいので、大きな 吸収係数と、高いキャリア移動度と、改善された キャリアライフタイムと、低いオブテイカルギャ ツブとを共化実現でき、長波長領域でも腐敗が大 きく、光電変換効率を高くすることができる。

上記説明では、極めて短時間の加熱で不純物プロファイルを崩すことなくアニーリングが行えるフランシュアニール法を利用したが、レーザアニール法を用いてもよい。しかし、この場合、レーザ光の放長によつてアニーリングできる領域がある程度失まつてしまう。

なか、上記実施例では p-i-n 接合の3 階構造を示したが、 pn 接合でもよく、また層数も3 層化限るものではない。

(発明の効果)

以上設明したように、この発明になる太陽電心ではブモルフアス半導体接合の多層構造にかいて、
第3届目より下の接合を形成する主励起キャリア
発生膜層を復結晶化したので、大きな吸収係数と、
あいキャリア移動庫と、改容されたキャリアライフタイムと、低まプティカルギャンブとが共に実

特問昭60-210826(3)

現 てき、 及放長領域 でも 感度が大きく、 先電変換 効率を高くするととができる。

4. 図面の簡単な説明

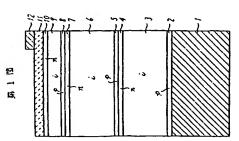
第1図は従来の多層構造のアモルファス太陽電 他の構造を示す断面図、第2図はとの発明の一実 透例の構造を示す断面図である。

図にかいて、(1)は芸板、(4)、(7)かよび00は n 形 a - Si:H 膜、(5)かよび(8)は p 形 a - Si:H 膜、(6)かよび(9)は 1 形 a - Si:H 膜、03は ガリット 短極、03は p 形 微 結晶 SiGo 膜、00は 1 形 改 結晶 SiGo 膜、00は 1 形 改 結晶 SiGo 膜、00は 1 形

なお、図中同一符号は同一または相当部分を示す。

代堰人 大岩 增雄

EG CI



手 統 納 正 書(自発)

特許庁長官殿

1. 事件の表示

2. 発明の名称

太阳和此

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 林 (601)三菱電機株式会社 代表者 片 山 仁 八 郎

4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社內

氏名 (7375)弁理士 大岩 增雄

(#CD (C. 03/213)3421(57)#A)

10 0 25 50 0 25

* * ~

特局昭60-210826(4)

5. 補正の対象

明細書の特許請求の範囲の機

- 6. 補正の内容
- (1) 羽細書の特許請求の範囲を飛付別紙配数の 通りに訂正する。
- 7. 路付書類の目録

们正後の特許辨求の範囲を示す書面

1 选

以上

特許請求の範囲

- (i) アモルフアス半導体扱合を少なくとも3周 有する多層構造の太陽電流において、光入射側から第3層目以降の上配接合を形成する主励起キャリア発生機層を發輸品化させたことを特徴とする 太陽電池。
- (3) 数結晶化主励起キャリア発生膜層はアモルファス半導体膜層をレーザ光でアニーリングして 形成されたものであるととを特徴とする特許請求 の範囲第1項記載の太陽電池。
- (4) 数結晶化主助起キャリア発生膜層のみシリコンとグルマニウムとの温晶を用い、その他のアモルファス半導体膜層にはシリコンを用いたことを特徴とする特許諸次の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の太陽電池。
- (5) 光入射側とは反対側の基板に接する半導体

関局を p 形とし、その価電子制御不純物としてア ルミニクムを用いたととを特徴とする特許請求の 範囲第Ⅰ項ないし第4項のいずれかに配収の太陽

-114-